Sear	ch	No	tes	(C	on	tin	ued
	Ш		Ш				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/709,028	CHEN, LEI
Examiner	Art Unit
William H. Mayo III	2831

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Updated	Search	2/14/2005	WHM
		,	
			;

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	

(INCLUDING SEARCH	J)
	DATE	EXMR
•		
•		
•		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
,		
•		
·		
•		
	·	